 	Notes	

Appli	cation/Control No.	Applicant(s)/Patent un Reexamination	nder
10/72	9,916	UETA ET AL.	
Exam	iner	Art Unit	
John	P. Sheehan	1742	

John P. Sheehan

	SEAR	CHED	
Class	Subclass	Date	Examiner
	_		
	•		

INT	INTERFERENCE SEARCHED		
Class	Subclass	Date	Examiner
		-	
	<u> </u>		

SEARCH NO (INCLÙDING SEARCH	I STRATEGY	()
	DATE	EXMR
•		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
•		
	-	
·		